This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 59144132 A

(43) Date of publication of application: 18 . 08 . 84

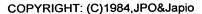
(51) Int. Cl	H01L 21/302			
(21) Application number: 58017356		(71) Applicant:	HITACHI LTD	
(22) Date of filing	: 07 . 02 . 83	(72) Inventor:	KIYOTA SHOGO	

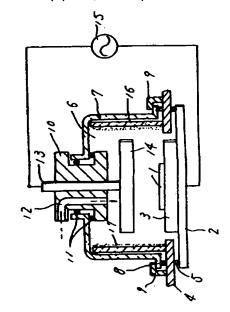
(54) REACTION APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To execute foreign matter elimination work without disassembling and assembling works for reaction reservoir and electrodes by providing a removable protection cylinder of a gas electro-chemical reaction apparatus.

CONSTITUTION: When a high frequency voltage is applied between the parallel flat electrodes 3, 14 from an oscillator 15, plasma is formed within a reaction chamber 6, the gas supplied from an introducing path 12 chemically reacts and a wafer 1 is etched. Foreign matter 17 such as etching chips or reaction products are adhered to the internal circumference of a protection film 16 but on foreign matter 17 is adhered to the internal surface of reaction reservoir 7. When foreign matter is deposited to the protection cylinder exceeding the specified amount, a clamp 9 is removed, the reaction reservoir 7 and the supporting plate 4 are relatively isolated, the protection cylinder 16 is lifted from the supporting plate 4 and cleaned. The protection cylinder 16 can be assembled again by the steps that after the protection cylinder 16 is placed on the supporting plate 4, the reaction reservoir 7 is relatively covered and it is then fixed by the clamp 9.





(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—144132

f)Int. Cl.³H 01 L 21/302

識別記号

庁内整理番号 8223-5F 砂公開 昭和59年(1984) 8月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60反応装置

②特

願 昭58-17356

②出 願 昭58(1983)2月7日

@発 明 者 清田省吾

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内 ⑩発 明 者 小谷哲二郎

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 高橋明夫

外1名

明 細 4

発明の名称 反応装置

特許請求の範囲

1. 反応室内で化学反応を起こす気体電気化学反応装置において、前記反応室内に保護筒を着脱自 在に設けたことを特徴とする反応装置。

2. 保護筒が、分割構造に構成されたことを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の反応装置。 発明の詳細な説明

本発明は、ドライエッチング装置のような反応 装置に関する。

一般に、ドライエッチング装置においては、反 応室の内面に異物が付寄し、この異物がウエハ等 の処理対象物に再付着することがある。

そこで、従来のドライエッチング装置では、反 応室を形成する容器を装置から取り外して内面を 消掃し、付着した異物を除去し処理対象物への再 付着を防止することが行われている。

しかしながら、従来のドライエッチング装置に あっては、反応容器と電極部分との分解組立作業 が必要とされ、作業時間がかかり、また、両者の 円組立状態が悪いと、リークが発生してしまうと いう欠点がある。

本発明の目的は、前配従来技術の欠点を解消し、 反応容器と電極部分との分解組立作業なしに、異物除去作業を実施することができる気体電気化学 反応装置を提供することにある。

以下、本発明を図面に示す実施例にしたがって 説明する。

第1図は本発明をドライエッチング装置に適用 した場合の一実施例を示す縦断面図である。

本実施例において、このドライエッチング装置のペース2は円盤状に形成されており、ペース2の上面中央には処理対象物としてのウエハ1を軟置される電径3が設けられている。ペース2上の外周部には支持板4がシールリング5を挾設されて軟置されている。支持板4上には反応室6を形成する反応容器7がシールリング8を挾設されて軟置され、かつ、適当なクランパリにより支持板4に対し容易に分割組立可能に定着されている。

この反応容器では上面壁を有するほぼ円筒形状に形成されており、上面壁には電極ホルダ1 0 が適数のシールリング1 1 を挟設されて嵌合されている。このホルダ1 0 には反応ガスとしてのエッチングカス(例えば、CF4, CHF4 等)を反応第入6内に導入するための導入路1 2 が形成されている。ホルダ1 0 の中心には電値ロッド1 3 が存端には電極1 4 が固定的に吊持されている。この電位1 4 はペース1 2 上の前記電極3 とで対向されており一対の平行取電値が形成されている。両電値3, 1 4 間には高周波発振器15 が介設されており、この発振器15 の電圧印加によりでいる。

前記反応容器 7 により形成された反応室 6 内には保護 6 1 6 が支持板 4 上に欧陞されて設けられており、この保護 6 1 6 は容器 7 の円周面に沿う円筒形状に形成されて円周面を被覆するようになっている。この保護 6 1 6 は、例えば、石英ガラ

このとき、保設筒16の脱装は電塩部分の分解 作業が実施されることなしに突施される。すなわ ち、クランプ9が外され、反応容器7と支持板4 とが相対的に離間されれば、保設筒16は支持板 4上から容易に取り上げることができる。

保護簡16の糟掃は、例えば、保護簡を適当なエッチング溶液に浸漉することにより行われる。この浸漉によれば、保護簡16の内面に付溜堆積した異物17が除去できるとともに、エッチング反応により侵蝕されて粗面になった内面が平滑化できる。

ちなみに、この消掃作業の待ち時間を解消する ため、保護筒は複数用意しておくことが望ましく、 保護筒脱装後、清掃済の別の保護筒を直ちに組付 けるようにするとよい。

保販筒 1 6 の再組付けは、保販筒 1 6 が支持板 4 上に 軟置された後、反応容器 7 が相対的に 被せ られ、 クランプ 9 により固定化されることにより 行われる。

本実施例によれば、反応容器と電極部分との分

スやフッ素樹脂等のようなエッチングされにくく、 かつ不純物を発生しにくい材料により形成されて いる。

次に作用を説明する。

平行平板電極3,14間に発振器15により高 周波電圧が印加されると、反応室6内にブラズマ が形成され、このブラズマにより、導入路12か ら反応室6内に導入されたガスの化学反応が引き 起こされ、ウエハ1上にエッチング加工が施される。

この反応時、エッチングかすや、反応生成物等の異物17が保護筒16の内周面に付着するが、この保護筒16で被避されているので、反応容器7の内面には異物17が殆ど付着しない。また、保護筒16の内側装面は反応室6内におけるエッチング反応により若干ではあるが侵蝕されて粗面になってしまう。

保護衛16への異物の堆積が所定値以上になると、反応室6内から保護筒16が取り出され済揚が行われ、異物17が除去される。

解組立作弊を実施することなしに反応室の内面に 付充した異物が除去されるので、異物除去作業に 浪費される時間が短縮化され、作業性が向上され、 また、反応容器と電極部分との再組立時の誤差に よるリークの発生が未然に回避できる。

異物の除去は完全に行われるので、反応室内の 発臨が低波され、ウェハへ付着する異物が減り、 外観歩留が向上化される。

第2図は本発明の他の実施例を示す一部切断正面図であり、前配実施例と異なる点は、保護簡16Aが天井壁部16aを有し反応室6の側面はかりでなく天井面6aを被徴した点と、保護筒16Aが適数箇所において凝削り部16bを形成されて分割構造に構成された点とにある。

保護筒16Aは分割構造に構成されているので、 天井壁部16aが上側電極14の内方に突出して いても、支持板4上から径方向に抜き出して取り 外すことができる。天井壁部16aにより、反応 室6の天井面への異物17の付着が防止できるこ とはいうまでもない。 なお、保護筒、反応容器、電極、電極保持部分 等の形状、構造等々は前記疾施例に限定されるも のではない。

また、本発明はドライエッチング装置に限らず、 例えばブラズマCVD装置等のような他の気体電 気化学反応装置全般に適用することができる。

以上説明したように、本発明によれば、反応室 内の異物の除去作業が能率的に実施できる。 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す縦断面図、

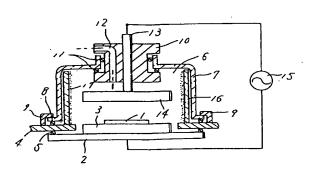
第2図は本発明の他の実施例を示す一部切断正 面図である。

1…ウエハ、2…ベース、3,14…電極、4 …支持板、5,8,11…シールリング、6…反 応室、7…反応容器、9…クランパ、10…電極 ホルタ、12…ガス導入路、15…高周波発振器、 16,16A…保護筒。

代理人 弁理士 高 橋 明



第 1 図



第 2 図

